SENDAI et al Fld: July 6, 2000 Darryl Mexic 202-293-7060 2 of 2

## 日本国特許万 PATENT OFFICE

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

09/611229

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載される事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed this Office.

出 願 年 月 日 ate of Application:

2000年 4月17日

願番号 plication Number:

特願2000-114702

顧 人

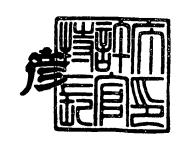
富士写真フイルム株式会社

# CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2000年 6月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

P25127J

【あて先】

特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】

A61N 5/06

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

千代 知成

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

林 克巳

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

袴田 和男

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

早川 利郎

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

岡崎 洋二

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

松本 研司

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】

100073184

【弁理士】

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐久間 剛

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成11年特許願第192487号

【出願日】

平成11年 7月 7日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008969

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9814441

【プルーフの要否】 要 【書類名】

明細書

【発明の名称】

蛍光観察装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源から発せられた励起光を生体等の試料に照射する励起 光照射手段と、前記励起光の照射により前記試料から発生した蛍光を測光する蛍 光測光手段とを備えてなる蛍光観察装置において、

前記光源としてGaN系の半導体レーザを用いたことを特徴とする蛍光観察装置。

【請求項2】 前記励起光照射手段が光源から発せられた連続状の励起光を 生体等の試料に照射するものであることを特徴とする請求項1記載の蛍光観察装 置。

【請求項3】 前記励起光照射手段が光源から発せられたパルス状の励起光を生体等の試料に照射するものであることを特徴とする請求項1記載の蛍光観察装置。

【請求項4】 前記GaN系の半導体レーザがInGaN系の半導体レーザであることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項5】 前記半導体レーザの活性層がInGaN/InGaN量子井 戸構造であることを特徴とする請求項4記載の蛍光観察装置。

【請求項6】 前記半導体レーザが、パルス注入電流により該半導体レーザの連続最大出力値以上のピーク尖頭値を有するパルス状の励起光を出力せしめられるものであることを特徴とする請求項3から5のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項7】 前記半導体レーザが、該半導体レーザの単位時間当たりのパルス発振出力の積分値が該半導体レーザの単位時間当たりの連続最大出力の積分値以下となるように駆動されるものであることを特徴とする請求項6記載の蛍光観察装置。

【請求項8】 前記半導体レーザを所定の温度以下に温調する温調手段を備えてなることを特徴とする請求項1から7のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項9】 前記半導体レーザがブロードエリア型の半導体レーザである

ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項10】 前記半導体レーザが面発光型の半導体レーザであることを 特徴とする請求項1から8のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項11】 前記半導体レーザがアレイ型の半導体レーザであることを 特徴とする請求項1から10のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項12】 前記蛍光観察装置が、前記試料に間欠的に可視光を照射する可視光照射手段と、前記可視光により照明された前記試料の通常の像を撮像する通常像撮像手段とを更に備え、前記可視光の非照射期間に前記パルス状の励起光が照射されることを特徴とする請求項3から11のいずれか1項記載の蛍光観察装置。

【請求項13】 前記励起光の照射が前記通常像撮像手段の垂直ブランキング期間内に行われることを特徴とする請求項12記載の蛍光観察装置。

【請求項14】 前記パルス状の励起光が、複数のパルスから形成されたものであることを特徴とする請求項3から13のいずれか1項記載の蛍光観察装置

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、励起光の照射により生体等から発せられる蛍光を測光し診断等に供する情報を提供する蛍光観察装置に関し、詳細には半導体レーザを励起光光源として用いた蛍光観察装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、励起光の照射により生体等から発生する蛍光の強度およびスペクトルを取得し、診断に供する情報を得る診断装置等が知られている。これらの診断装置は、生体組織に診断用励起光を照射した際に発生する蛍光を検出する方式、あるいは蛍光診断薬を予め吸収させた生体組織に励起光を照射することにより発生した蛍光を検出する方式等があり、内視鏡、コルポスコープおよび手術用顕微鏡等に組み込まれ蛍光画像の観察に利用されている。

## [0003]

例えば、特開平9-327433号においては、呼吸器官および胃腸器官から 自家蛍光を発生させる為の励起光光源として水銀ランプを使用し、この水銀ラン プから発生した励起光の照射により生体組織から発生した自家蛍光を検出するこ とにより病変組織を検出するシステムが開示されている。生体組織から蛍光を発 生させるための励起光は、紫外から可視光の短波長領域に属する波長であること が望ましく水銀ランプはこの波長領域において高出力を得やすい。

## [0004]

また、特開昭59-40830号においては、励起光光源にエキシマ・ダイレーザを用い、この光源から発せられる励起光を腫瘍親和性のある光感受性物質を予め投与した生体組織に照射し、前記生体組織から発生した蛍光を観察する装置が開示されている。上記技術は、生体組織から1/60秒毎に画像を得て、生体組織を動画像として観察する装置で、通常像と蛍光像とを動画像として同時に観察することができる装置である。蛍光像の観察は、エキシマ・ダイレーザが発する励起光を、1/60秒毎にパルス幅30nsecで被写体となる生体組織に照射して、この励起光の照射により生体組織から発生した蛍光を蛍光像用の高感度撮像素子により撮像することにより動画像を得ており、一方、通常画像の観察は、前記パルス幅30nsecで1/60秒毎に行われるエキシマ・ダイレーザの照射期間を避けて白色光を1/60秒毎の周期で被写体となる生体組織に照射することにより得られる像を通常像用の撮像素子により撮像し動画像を得ている。

#### [0005]

ここで、エキシマ・ダイレーザのパルス発光は、その発光時間が30nsec であってもピーク尖頭値の極めて高いパルス光として出力されるので、その照射を受けた生体組織から発生する蛍光の発光強度は良好な診断情報を得るのに十分な強度となり、また励起光が生体組織へ照射されてから生体組織が蛍光を発生するまでの時間遅れは殆ど無く励起光の照射と蛍光の発生はほぼ同時と考えられるので、励起光の照射および蛍光像の撮像と、白色光の照射および通常像の撮像との時間帯が重複することはない。さらに蛍光像の撮像は通常像の撮像の垂直ブランキング期間内に行われ短時間なので、戸外の光および室内照明等の背景光がノ

イズとして蛍光像と共に撮像される割合は極小さい。

[0006]

上記のようにエキシマ・ダイレーザおよび水銀ランプは励起光光源として有利な点も多いが、装置が極めて大掛かりでコストも極めて高く、近年小型で低価格な半導体レーザを励起光光源として用いることが検討されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、半導体レーザは、紫外から可視光の短波長領域に属する波長の 光を発生することが望まれる励起光光源として用いるには発光する光の強度が弱 く、またパルス発振させて連続最大定格出力値以上のピーク尖頭値を発生させよ うとするとCOD(光損傷:Catastrophic Optical Damage)と呼ばれる現象が 生じ、半導体レーザの活性層の端面が破壊されてしまう。この現象は半導体レー ザの活性層の端面の欠陥が非発光再結合中心となり、非発光再結合のエネルギー が格子の熱振動に消費され発熱し、この熱により端面温度が上昇し転移が増殖す ることにより更にバンドギャップが狭まり、バンドギャップが狭まるとさらに光 を吸収して熱を発生し端面の温度上昇を促進して熱暴走が生じついには端面の溶 融を引き起こすものである。特に励起光光源に使用される紫外近傍の波長領域の 光を発生するエネルギーギャップの大きい半導体レーザにおいては、大きな電流 を注入して光出力を高めたり、連続最大定格出力値以上のピーク尖頭値を備えた パルス光を安定して発生させたりすることは難しい。

[0008]

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、半導体レーザの構成材料 およびその駆動方式の設定を最適化することにより、紫外から可視光の短波長領 域に属する波長を持つ強度の高い光、例えば、光強度が高い連続光や、光強度が 高いパルス状の光や、ピーク尖頭値の高いパルス光を励起光として発生させるこ とができる小型で低価格な蛍光観察装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明の蛍光観察装置は、光源から発せられた励起光を生体等の試料に照射す

る励起光照射手段と、励起光の照射により試料から発生した蛍光を測光する蛍光 測光手段とを備えてなる蛍光観察装置において、光源としてGaN系の半導体レ ーザを用いたことを特徴とするものである。

[0010]

前記励起光照射手段は、光源から発せられた連続状の励起光を生体等の試料に 照射するものとすることができる。

[0011]

前記励起光照射手段は、光源から発せられたパルス状の励起光を生体等の試料 に照射するものとすることができる。

[0012]

前記GaN系の半導体レーザは、InGaN系の半導体レーザとすることができ、その場合半導体レーザの活性層は、InGaN/InGaN量子井戸構造とすることができる。

[0013]

前記半導体レーザは、パルス注入電流により該半導体レーザの連続最大出力値 以上のピーク尖頭値を有するパルス状の励起光を出力せしめられるものとするこ とができる。

[0014]

また、前記半導体レーザは、該半導体レーザの単位時間当たりのパルス発振出力の積分値が該半導体レーザの単位時間当たりの連続最大出力の積分値以下となるように駆動されるものとすることが好ましい。

[0015]

また、前記半導体レーザは、所定の温度以下に温調する温調手段を備えることができる。

[0016]

また、前記半導体レーザは、ブロードエリア型の半導体レーザまたは面発光型 の半導体レーザとすることができる。

[0017]

また、前記半導体レーザは、アレイ型の半導体レーザとすることができる。

[0018]

また、前記蛍光観察装置は、試料に間欠的に可視光を照射する可視光照射手段と、可視光により照明された試料の通常の像を撮像する通常像撮像手段とを更に備え、可視光の非照射期間にパルス状の励起光が照射されるものとすることができる。

[0019]

また、前記励起光の照射は、通常像撮像手段の垂直ブランキング期間内に行われるものとすることができる。

[0020]

また、前記パルス状の励起光は、複数のパルスから形成されたものとすることができる。

[0021]

【発明の効果】

本発明の蛍光観察装置によれば、光源から発せられた励起光を生体等の試料に照射することによりこの試料から発生した蛍光を測光するにあたり、光源としてGaN系の半導体レーザを用いたことにより、紫外から可視光の短波長領域に属する波長において、強度の高い励起光を容易に得ることができ、蛍光観察装置を小型で低価格なものとすることができる。なぜなら、GaN系の材料は、融点が1000℃と他の材料、例えばZnSe(融点400~500℃)やGaAs(融点700℃的後)に比べて非常に高いので、非発光再結合が起きても素子の破壊を免れることができ、また熱伝導係数も他の材料、例えばZnSeやGaAsに比べて非常に大きく素子内で発生した熱はすみやかに外部に吸収され端面温度の上昇による転移の増殖を抑制することができるからである。さらに、GaN系の材料は、共有結合ライクの構造となっているため、転移の易動度が他の材料、例えばZnSe(イオン結合)やGaAs(イオン結合と共有結合の中間的結合)に比べて極端に小さく非発光再結合が起きても転移の増殖に起因する熱暴走の発生を阻止することができる。

[0022]

なお、前記励起光照射手段を、光源から発せられた連続状の励起光を生体等の

6

試料に照射するものとすれば、出力の大きな励起光を少ない駆動電流で高効率に 発生させることができる。

## [0023]

また、前記励起光照射手段を、光源から発せられたパルス状の励起光を生体等の試料に照射するものとすれば、出力の大きなパルス状の励起光やピーク尖頭値の高いパルス状の励起光を発生させることができる。なぜなら、GaN系の材料は、融点が1000℃と他の材料、例えばZnSe(融点400~500℃)やGaAs(融点700℃前後)に比べて非常に高いので、非発光再結合が起きても素子の破壊を免れることができ、また熱伝導係数も他の材料、例えばZnSeやGaAsに比べて非常に大きく素子内で発生した熱はすみやかに外部に吸収され端面温度の上昇による転移の増殖を抑制することができるからである。さらに、GaN系の材料は、共有結合ライクの構造となっているため、転移の易動度が他の材料、例えばZnSe(イオン結合)やGaAs(イオン結合と共有結合の中間的結合)に比べて極端に小さく非発光再結合が起きても転移の増殖に起因する熱暴走の発生を阻止することができる。

## [0024]

また、前記GaN系の半導体レーザを、InGaN系の半導体レーザとすれば、キャリアが非発光再結合中心となる格子欠陥に捕獲される前にIn(インジウム)等の組成不均一により形成された局在準位に不可避的に捕獲され、そこで効率的に発光再結合されるため、転移等の欠陥が存在しても非発光再結合中心とはならず、注入した電流が光に変換されずに熱の発生を引き起こすことを避けることができるので、活性層内に転移等の欠陥が存在してもCOD(光損傷)の発生を防止することができる。

#### [0025]

また、前記半導体レーザの活性層を、InGaN/InGaN量子井戸構造とすれば、量子井戸の中に量子準位ができミニバンドの中にキャリアが集中するようになり、発光再結合の効率が良くなって発振閾値電流が低下するので、大きな光出力を少ない駆動電流により得ることができるようになる。

#### [0026]

また、前記半導体レーザを、該半導体レーザの単位時間当りのパルス発振出力 が該半導体レーザの単位時間当りの連続最大出力以下となるように駆動されるも のとすれば、熱損傷を起こさずに安定的にピーク尖頭値の高いパルス発光を継続 することができる。

## [0027]

また、前記半導体レーザを、所定の温度以下に温調すれば、発振閾値電流を低下させることができると共に、端面温度の上昇による転移の増殖を抑制することができるので、最大出力が熱飽和で限定されずにより高い出力またはピークパワーを得ることができ寿命も大幅に延ばすことができる。

## [0028]

また、前記半導体レーザを、ブロードエリア型の半導体レーザまたは面発光型の半導体レーザとすればより安価に高出力の励起光光源を得ることができる。

## [0029]

また、前記半導体レーザをアレイ型の半導体レーザとすれば、複数の場所から 発生するレーザ光の光出力を積算した出力値を持つ励起光を発生させることがで きるのでより安価に高出力の励起光光源を得ることができる。

## [0030]

また、前記蛍光観察装置が、前記可視光照射手段と、通常像撮像手段とを更に備え、可視光の非照射期間にパルス状の励起光を照射するようにすれば、可視光と励起光とが干渉しないようにそれぞれの光を生体等の試料に照射することができ、より正確に蛍光像と通常像とを撮像することができる。

#### [0031]

また、前記励起光の照射を通常像撮像手段の垂直ブランキング期間内に行うようにすれば、通常像の撮像を妨げることなく生体組織に励起光を照射することができる。

#### [0032]

また、前記パルス状の励起光を、複数のパルスから形成されたものとすれば、 例えば前記パルス状の励起光がQスイッチ等によるパルス駆動によって得られた 1つのパルスから形成されたものである場合には、この1つのパルスと同等の出 力を複数のパルスの出力の和として得ることができるのでパルスの尖塔値を下げることができ、半導体レーザの寿命を延ばすことができると共に、レーザ駆動用ドライバ回路の負担が軽減され、より一層の装置コスト低減と小型化が可能となる。

[0033]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の具体的な実施の形態について図面を用いて説明する。

[0034]

図1は、本発明を適用した第1の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成を 示す図である。

[0035]

第1の実施の形態による蛍光観察装置は、励起光および可視光(白色光)の光源を備えた光源部100と、光源部100から導かれた白色光Whを生体組織へ照射することにより得られる通常の像を撮像し、同様に光源部100から導かれた励起光Leを生体組織へ照射することにより得られる蛍光の像を光ファイバにより伝搬する屈曲自在な内視鏡先端部200と、内視鏡先端部200で得られた上記通常像と蛍光像とを画像信号として取り込み記憶する画像取込部300と、画像取込部300によって記憶された画像信号を入力し演算して癌組織と正常組織とを識別し、その結果を画像信号として記憶し出力する演算機能と記憶機能とを備えた画像演算メモリ13と、画像演算メモリ13から出力された画像信号をビデオ信号に変換し出力するビデオ信号処理回路14と、ビデオ信号処理回路14によって出力されたビデオ信号を画像として表示する表示部15と、励起光Leの照射、白色光Whの照射、通常像の読取り、蛍光像の読取り等のタイミングを制御するコントロール部16とから構成されている。

[0036]

光源部100の白色光光源19には、コントロール部16により制御される白色光電源20が接続され、該白色光光源19は1/60秒周期で白色光Whを発生し、その白色光Whは白色集光レンズ22により集光されて、多成分ガラスファイバで形成され光源部100に接続された白色光ライトガイド25-1に入射

される。

[0037]

一方、光源部100の励起光光源17には、多重量子井戸構造InGaN半導体レーザ(活性層InGaN/InGaN)が用いられ、コントロール部16により制御されるLD電源18によってパルス駆動されることにより1/60秒周期でパルス状の励起光Leを発生し、その励起光Leは励起光集光レンズ21により集光されて石英ガラスファイバで形成され光源部に接続された励起光ライトガイド25-2に入射される。

[0038]

なお、上記励起光光源17に用いられる半導体レーザは、連続最大出力(連続最大定格出力)Pmax(mW)、連続最大動作電流Imax(mA)、発振波長410nm(シングルモード)、発振閾値電流Ith(mA)(Ith<Imax)である(図2参照)。その構造および組成は概略図3に示すような構成からなるものである。

[0039]

また、上記白色光ライトガイド25-1と励起光ライトガイド25-2とはバンドルされており、ケーブル状に一体化されている。

[0040]

内視鏡先端部200には、上記ケーブル状に一体化された白色光ライトガイド25-1および励起光ライトガイド25-2が挿入され照明レンズ5を介して試料1(生態組織1)に向けて励起光Leまたは白色光Whが照射されるように配設されている。白色光Whの照射により照明された生態組織1の像(通常像)は通常観察用対物レンズ6によって通常観察用CCD撮像素子7の受光面に結像され、通常観察用CCD撮像素子7により電気的な画像信号に変換されてCCDケーブル27により画像取込部300に伝送される。一方、励起光Leが照射されたときに試料1から発生する蛍光Keの像(蛍光像)は蛍光観察用対物レンズ4によって蛍光像イメージファイバ26の端面Kiに結像され、その像は蛍光像イメージファイバ26内を伝搬して画像取込部300に接続された蛍光像イメージファイバ26の他方の端面Koに導かれる。

## [0041]

画像取込部300には、CCDケーブル27によって伝送された電気的な画像信号をA/D変換する通常観察用A/D変換器8とA/D変換された画像を記憶する通常画像メモリ9とが通常像の観察用に備えられ、一方蛍光像の観察用としては、蛍光像イメージファイバ26の端面Koに導かれた蛍光像を、波長410nm近傍以下の波長を遮断する励起光カットフィルタ24を介して蛍光用集光レンズ23により蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面に結像させるように構成された光学系と、蛍光観察用高感度撮像素子10(冷却型裏面照射CCD)と、蛍光観察用高感度撮像素子10によって受光され変換された電気的な画像信号をA/D変換する蛍光観察用A/D変換器11と、A/D変換された画像を記憶する蛍光画像h1メモリ12-1、蛍光画像h2メモリ12-2および蛍光画像h3メモリ12-3からなる蛍光画像メモリ12とが備えられている。

## [0042]

なお、上記蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面には、図4に示すような波長領域 h 1 (430 n m近傍から445 n m近傍の間)、波長領域 h 2 (445 n m近傍から520 n m近傍の間)、波長領域 h 3 (520 n m近傍から700 n m近傍の間)のみをそれぞれ透過させる特性を備えた3種類のフィルタの集合体からなる図5に示すようなカラーモザイクフィルタ10 a がオンチップされており、蛍光像は図4に示す3つの領域の波長帯域に分離されて受光される。

## [0043]

次に、上記第1の実施の形態における作用について説明する。

#### [0044]

第1の実施の形態の蛍光観察装置は図6に示すタイミングチャートに従ってコントローラ16により制御されている。図6のタイミングチャートに示されるように、白色光光源19から発せられた白色光Whは、白色光集光レンズ22および白色光ライトガイド25-1を介して内視鏡先端部200に導かれ照明レンズ5を介して生体組織1を照明する。白色光Whによって照明された生体組織1の像は、通常観察用対物レンズ6により通常観察用CCD撮像素子7の受光面上に結像され、通常観察用CCD撮像素子7を構成する、光を電荷に変換する多数の

感光素子からなる感光部に露光され信号電荷に変換されて蓄積される。白色光Whの照明が終了すると、感光部に蓄積された信号電荷は通常観察用CCD撮像素子7を構成する回路によって電気的な画像信号に変換されて読み出され、通常観察用A/D変換器8によりデジタル値に変換されて通常画像メモリ9に記憶される。

## [0045]

上記白色光Whの照射が終了すると、次に励起光光源17から発せられたパルス状の励起光Leが、励起光集光レンズ21および励起光ライトガイド25-2を介して内視鏡先端部200に導かれ照明レンズ5を介して生体組織1に向って照射される。

## [0046]

励起光Leの照射により生体組織1から発せられた蛍光は蛍光観察用対物レンズ4によって蛍光像イメージファイバ26の端面Kiに結像され他方の端面Koに伝搬される。端面Koに伝搬された蛍光像は励起光カットフィルタ24により測定対象となる蛍光Keに混入する励起光Leが除去され、蛍光集光レンズ23によってモザイクフィルタ10aがオンチップされた蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面上に結像され、蛍光観察用高感度撮像素子10の感光部に露光されて信号電荷として蓄積される。励起光Leのパルス状の照射が終了すると、感光部に蓄積された信号電荷は蛍光観察用高感度撮像素子10を構成する回路によって電気的な画像信号に変換されて読み出され、蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換されて、蛍光画像h1メモリ12-1、蛍光画像h2メモリ12-2および蛍光画像h3メモリ12-3に記憶される。

## [0047]

このとき、モザイクフィルタ10aのh1フィルタを透過し蛍光観察用A/D 変換器11によりデジタル値に変換された蛍光の強度値は蛍光画像h1メモリ12-1に記憶され、h2フィルタを透過し蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換された蛍光の強度値は蛍光画像h2メモリ12-2に記憶され、h3フィルタを透過し蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換された蛍光の強度値は蛍光画像h3メモリ12-3に記憶される。

[0048]

ここで、励起光光源17に用いられる多重量子井戸構造InGaN半導体レーザ(活性層InGaN/InGaN)の動作条件について詳細を説明する。

[0049]

この半導体レーザは、単位時間当りの発振出力の積分値が単位時間当りの連続最大出力の積分値以下で駆動され、且つ、連続最大出力以上のピーク尖頭値を得るようにパルス発振デューティ比が設定されており、連続最大出力がPmax(mW)の上記半導体レーザを1/60秒の周期でパルス動作させるときの各単パルスの単位時間当りの発振出力の積分値に相当するエネルギーEを、単位時間当りの連続最大出力の積分値」以下の値に設定する必要がある。ここで、単位時間は1/60秒となるので、以下に示す条件を満たすことが必要となる。

[0050]

単パルスの上記エネルギーE(mJ) $\leq$ Pmax/60 従って、例えば矩形波の電流の注入により発せられる矩形波のパルス幅を0.5 msecにするには、ピーク尖頭値は下記の値に設定される(図7(a)参照)

[0051]

ピーク尖頭値Pp (mW) ≦ (1000/0.5) × (Pmax/60)
∴ピーク尖頭値Pp (mW) ≦ (2000/60) × (Pmax/60)

ここで、

 $(2000/60) \times (Pmax/60) = 33.3 \times Pmax$ 

また、矩形波で駆動する場合のピーク尖頭値をPp(mW)(Pp>Pmax)にするには、パルス幅が下記の値となるようにデューティ比が設定される(図7(b)参照)。

[0052]

パルス幅Wd (sec)  $\leq$  (1/Pp)  $\times$  (Pmax/60)

∴パルス幅Wd (sec) ≦Pmax/(60×Pp)

ここで、図8に示すようにInGaNは同一温度における転位の易動度がIn GaAsPやGaAsに比べて10桁程度低い値となっており、さらに活性層を InGaN/InGaN多重量子井戸構造とすることにより発振の条件が緩和されているので(発振閾値電流を低下させ温度依存性を小さくして発光効率が高められたので)上記のように、連続最大出力よりも高いピーク尖頭値で発振させてもCOD(光損傷:Catastrophic Optical Damage)が起こらず、ピーク尖頭値が高いパルスの発振を安定的に継続させることができる。また、パルス駆動することにより熱の発生が断続的になり放熱時間が増すので、結晶の発熱によりMg等のドーピング材が熱拡散して活性層を横切り短絡することによる劣化を防ぐことができ素子の寿命を延ばすことができる。

## [0053]

また、図6のタイミングチャートに示されるように、通常像と蛍光像とを1/60秒毎に取り込み、動画像を得るには、生体組織1への励起光Leの照射と白色光Whの照射とは1/60秒の中で重複しないように時間を設定しそれぞれの光を露光する必要がある。例えば、励起光Leの生体組織への照射と生体組織から発生する蛍光の露光は、白色光Wh光の照射が停止され通常観察用CCD撮像素子7が垂直ブランキング期間となっている間に実施するようなタイミングを設定する必要がある。そして、それぞれの撮像素子によって露光され感光部に蓄積された信号電荷を読み出す場合には、一旦蓄積された信号電荷を撮像素子を構成する感光部外の他の回路へ移動し退避させ、この退避した信号電荷を読み出すことにより、次の周期の信号電荷の読出しが始まるまでの約1/60秒間の余裕時間の間に信号電荷を読み出すことができるので、ノイズの少ない画像信号を得ることができる。

#### [0054]

蛍光画像 h 1 メモリ 1 2 - 1、蛍光画像 h 2 メモリ 1 2 - 2 および蛍光画像 h 3 メモリ 1 2 - 3 に記憶された画像信号の値は、画像演算メモリ 1 3 に出力され以下のような演算処理が施される。

#### [0055]

図9に拡大して示すようにモザイクフィルタ10aは4つの微小領域を備えた 行列状の多数の区画からなり、例えば区画M11の中の4つの微小領域M11( 1,1)、M11(1,2)、M11(2,1)、M11(2,2)には、図4 に示すような波長領域 h 1、波長領域 h 2、波長領域 h 3のみをそれぞれ透過させるフィルタ特性を備えた h 1 フィルタ、h 2 フィルタ、h 3 フィルタが配設され、微小領域M 1 1 (1, 1)には h 1 フィルタ、微小領域M 1 1 (1, 2)およびM 1 1 (2, 1)には h 2 フィルタ、微小領域M 1 1 (2, 2)には h 3 フィルタが対応している。ここで、一般に、癌組織と正常組織とのプロファイルを比較すると、図 4 に示すように波長領域 h 2 において正常組織は癌組織と異なるプロファイルを有することが知られているので、波長領域 h 2 における蛍光強度を全波長領域の蛍光強度で除算することにより、癌組織と正常組織との識別が可能となる。すなわち、モザイクフィルタ 1 0 a の区画M 1 1 の中の 4 つの微小領域M 1 1 (1, 1)、M 1 1 (1, 2)、M 1 1 (2, 1)、M 1 1 (2, 2)に対応する個々の感光素子から得られる蛍光の強度値をそれぞれ D 1 1 (1, 1)、D 1 1 (1, 2)、D 1 1 (2, 2)とすると、区画M 1 1 における識別値D D 1 1 は以下のように表される。すなわち、

DD11=h2フィルタを透過した蛍光強度/全波長領域の蛍光強度

= h 2 フィルタを透過した蛍光強度/(h 1 フィルタを透過した蛍光強度+h 2 フィルタを透過した蛍光強度+h 3 フィルタを透過した蛍光強度)

 $= [ \{D11 (1, 2) + D11 (2, 1)\} / 2] / [D11 (1, 1) + \{D11 (1, 2) + D11 (2, 1)\} / 2 + D11 (2, 2) ]$ 

このようにして求められた値をモザイクフィルタ10aの全ての区画、すなわちM11、M12、M13、M14・・・に対応させて演算し、あらかじめ癌組織または正常組織と判定された生体組織から上記と同様の手法によって求めた、基準識別値STと比較することにより癌組織または正常組織との差異の度合いを値として求めることができ、その結果は識別差異値SSとして画像演算メモリ13に記憶される。すなわち、区画Mxyにおける識別差異値SSの値は以下の式によって求められる。

[0056]

SS(x, y) = DDxy - ST

上記のようにして求められた識別差異値SSは画像演算メモリ13から出力され、通常画像メモリ9から出力される通常画像の画像信号の値と共にビデオ信号

処理回路14に入力され、1画面に通常画像と蛍光画像とが同時に表示されるように信号処理が施されて病変部の診断に供する情報として表示器15に出力され表示される。

[0057]

なお、図10に示すように1段ペルチェ素子28を励起光光源17に密着して 配設し多重量子井戸構造InGaN半導体レーザ(活性層InGaN/InGa N)の動作温度を10℃以下に冷却すれば発振閾値電流は温度に依存して低下す るので半導体レーザの寿命を大幅に延ばすことができると共に、最大出力が熱飽 和で限定されずに、より高いピーク尖頭値を得ることができる。 さらに複数段の ペルチェ素子を用いて-20℃まで冷却すれば上記の効果をさらに高めることが できる。

[0058]

なお、上記第1の実施の形態では半導体レーザを多重量子井戸構造InGaN 半導体レーザ(活性層InGaN/InGaN)としたが、InGaN半導体レ ーザおよび他のGaN系半導体レーザにおいても従来より優れた上記のような効 果を得ることができる。

[0059]

図11は本発明による蛍光観察装置の第2の実施の形態を示す概略構成図であり、生体組織に予め光感受性色素であるフォトフリン②を吸収させておき、このフォトフリン②を吸収させた生体組織に励起光を照射することにより生体組織から発せられる蛍光の発光状態の差により病変部の局在を診断する蛍光内視鏡に本発明を適用したものである。

[0060]

第2の実施の形態においては、励起光光源17は発振波長400nmの多重量子井戸構造InGaN半導体レーザ(活性層InGaN/InGaN)が用いられ、発振閾値電流Ith(mA)以上のDCバイアス電流を加えながらパルス動作されている。

[0061]

また、上記半導体レーザのパルス発振は、図12に示すようにDCバイアス電

流により発生するLED光(自然放出光)の単位時間当り(1/60秒当り)の 出力の積分値Boと単位時間当りのパルス発振出力の積分値Eoが、単位時間当 りの連続最大出力の積分値Jo以下になるように駆動され、かつ連続最大出力以 上のピーク尖頭値を得るようにパルス発振デューティ比が設定されている。すな わち、

E o + B o ≦ J o

となるようにパルス発振デューティ比が設定されている。

[0062]

さらに、上記半導体レーザは紫外領域~可視領域の波長を発振することが可能 なので、想定する光感受性色素の励起波長に応じて最適な波長を選択することが できる。

[0063]

なお、第2の実施の形態においては、内視鏡先端部200にはCCDを備えておらず通常像と蛍光像とは共にイメージファイバ25により画像取込部300に伝搬される。画像取込部300には、モータ30により回転される円盤状のフィルタ29と、白色光Whで照明された生体組織1の像を撮像する通常観察用CCD撮像素子7と励起光Leの照射により生体組織1から発生した蛍光を撮像する蛍光観察用高感度撮像素子8が備えられている。

[0064]

フィルタ29は図13に示すように、通常像の観察に必要な波長領域の光を反射する反射領域29-1および蛍光像の観察に必要な波長領域の光を透過する透過領域29-2を備えている。その他の構成は実施例1と同様である。

[0065]

上記構成による第2の実施の形態の作用は第1の実施の形態と同様に図6に示すタイミングチャートに従ってコントローラ16により制御されており、白色光Whで生体組織1が照明されているときに得られる通常像はフィルタ29の反射領域29-1によって反射され通常観察用CCD撮像素子7の受光面に結像される。一方、励起光Leが生体組織1を照射しているときに得られる蛍光像はフィルタ29の透過領域29-2を透過して蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面

に結像される。通常観察用CCD撮像素子7の受光面に結像された通常像は信号電荷に変換され、さらに画像信号に変換されて通常観察用A/D変換器8に出力され、通常観察用A/D変換器8によってデジタル値に変換されて通常画像メモリ9に記憶される。一方、蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面に結像された蛍光像は信号電荷に変換され、さらに画像信号に変換されて蛍光観察用A/D変換器11に出力され、蛍光観察用A/D変換器11によってデジタル値に変換されて蛍光画像メモリ12に記憶される。

## [0066]

通常画像メモリ9および蛍光画像メモリ12に記憶された画像信号はビデオ信号処理回路14に入力され、1画面に通常画像と蛍光画像とが同時に表示されるように信号処理され、病変部の局在を診断する情報として表示器15に出力され表示される。その他の構成および作用は第1の実施の形態と同様である。

## [0067]

なお、前記第1の実施の形態に補足して説明したペルチェ素子28を励起光光源17に密着して配設する温調方式は、冷却による結露を防ぐために、図14に示すようにペルチェ素子28から延びる冷却板28aに半導体レーザ42を密着させて固定し、この半導体レーザ42をカバー28bによって密閉し、その内部に窒素を封入する方式とすることが好ましい。

#### [0068]

図15は本発明による蛍光観察装置の第3の実施の形態を示す概略構成図であり、第1の実施の形態と共通の機能を有する構成については第1の実施の形態と同一の符号を用いて示したものである。

#### [0069]

第3の実施の形態における蛍光観察装置800は、蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面上にオンチップされるモザイクフィルタの構成を変更し、第1の実施の形態の構成に含まれていた蛍光画像h3メモリ12-3を除いたものであり、その他の構成は第1の実施の形態の構成と同様である。第3の実施の形態におけるモザイクフィルタ10bは、図16に示されるような波長領域h1(430nm近傍から740nm近傍の間)、波長領域h2(445nm近傍から520

n m近傍の間)の光をそれぞれ透過させる特性を備えた2種類のh1フィルタおよびh2フィルタを図17に示すような格子状に並べた集合体からなるものである。

[0070]

次に、上記第3の実施の形態における作用について説明する。

[0071]

第3の実施の形態の蛍光観察装置800は図18に示すタイミングチャートに 従ってコントローラ16により制御されている。図18のタイミングチャートに 示されるように、同じ矩形波形状を持つ3つの分割パルスから形成されたパルス 状の励起光Leが励起光光源17から発せられ、励起光集光レンズ21および励 起光ライトガイド25-2を介して内視鏡先端部200に導かれて照明レンズ5 を介して生体組織1に向って照射される。

[0072]

励起光Leの照射により生体組織1から発せられた蛍光は蛍光観察用対物レンズ4によって蛍光像イメージファイバ26の端面Kiに結像され他方の端面Koに伝搬される。端面Koに伝搬された蛍光像は励起光カットフィルタ24により測定対象となる蛍光Keに混入する励起光Leが除去され、蛍光集光レンズ23によってモザイクフィルタ10bがオンチップされた蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面上に結像され露光されて、蛍光観察用高感度撮像素子10の感光部に信号電荷として蓄積される。パルス状の励起光Leの照射が終了すると、感光部に蓄積された信号電荷は蛍光観察用高感度撮像素子10を構成する回路によって電気的な画像信号に変換されて読み出され、蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換されて、蛍光画像h1メモリ12-1および蛍光画像h2メモリ12-2に記憶される。

[0073]

このとき、モザイクフィルタ10bのh1フィルタを透過し蛍光観察用A/D 変換器11によりデジタル値に変換された蛍光の強度値は蛍光画像h1メモリ12-1に記憶され、h2フィルタを透過し蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換された蛍光の強度値は蛍光画像h2メモリ12-2に記憶される

## [0074]

ここで、励起光光源17に用いられる多重量子井戸構造InGaN半導体レーザ(活性層InGaN/InGaN)の動作条件について詳細を説明する。

## [0075]

この半導体レーザは、単位時間当りの発振出力の積分値が単位時間当りの連続最大出力の積分値以下で駆動され、且つ、連続最大出力以上のピーク尖頭値を得るようにパルス発振デューティ比が設定されており、連続最大出力がPmaxの上記半導体レーザを1/60秒の周期でパルス動作させるときのパルス状の励起光の単位時間当りの発振出力の積分値に相当するエネルギーEを単位時間当りの連続最大出力の積分値J以下の値に設定する必要がある。ここで、単位時間は1/60秒(動画像の1フレーム分の時間)であり、連続最大出力(連続発振における最大定格出力)はPmax=10mW、パルス状の励起光を形成する分割パルス数=3とすれば、以下に示す条件を満たすことが必要となる。

## [0076]

各分割パルスのエネルギーE 1  $(mJ) \le 10/60/3$  従って、例えば矩形波である分割パルスのパルス幅W d を  $0.1 \mu$  s e c とする と、分割パルスのピーク尖頭値 P p は以下に示す条件を満たすことが必要となる。(図 19 参照)。

[0077]

ピーク尖頭値 $Pp(mW) \le E1/Wd = (10/60/3) \times (1/0.1 \times 10^{-6})$ 

・・ピーク尖頭値 $Pp(mW) \le (1/18) \times (1/1 \times 10^{-7})$ ここで、

 $(1/18) \times (1/1 \times 10^{-7})$ (単位mW) = 5.  $6 \times 10^{2}$ (単位W) となり、実際に半導体レーザを駆動する場合には、半導体レーザを破壊しないように、 $0 \sim 1$  の間の適当な安全係数  $\alpha$  を上記値に乗じた値をピーク尖頭値として設定するので、

 $ピーク尖頭値Pp(W) \leq \alpha \times 5.6 \times 10^{2}$ 

となる。

[0078]

上記のようなパルス状の励起光の設定下において撮像され、蛍光画像 h 1 メモリ12-1および蛍光画像 h 2 メモリ12-2に記憶された画像信号の値は、画像演算メモリ13に出力され画像演算メモリ13において以下のような演算処理が施される。

[0079]

図20に拡大して示すようにモザイクフィルタ10aは4つの微小領域を備えた行列状の多数の区画からなり、例えば区画M11の中の4つの微小領域には、図16に示す波長領域h1、波長領域h2をそれぞれ透過させるフィルタ特性を備えたh1フィルタ、h2フィルタが配設され、微小領域M11(1,1)およびM11(2,2)にはh1フィルタ、微小領域M11(1,2)およびM11(2,1)にはh2フィルタ、が対応している。ここで、一般に、癌組織と正常組織とのプロファイルを比較すると、図16に示したように波長領域h1と波長領域h2において正常組織と癌組織とは異なるプロファイルを有することが知られているので、波長領域h2における蛍光強度を全波長領域の蛍光強度で除算することにより、癌組織と正常組織との識別が可能となる。すなわち、モザイクフィルタ10bの区画M11の中の4つの微小領域M11(1,1)、M11(1,2)、M11(2,2)に対応する個々の感光素子から得られる蛍光の強度値をそれぞれD11(1,1)、D11(1,2)、D11(2,1)、D11(2,2)とすると、

区画M11における識別値DD11は以下のように表される。すなわち、

DD11=h2フィルタを透過した蛍光強度/全波長領域を透過した蛍光強度

= h 2 フィルタを透過した蛍光強度/ h 1 フィルタを透過した蛍光 強度

 $= [ \{D11 (1, 2) + D11 (2, 1) \} ] / [D11 (1, 1) + D11 (2, 2) ]$ 

このようにして求められた値をモザイクフィルダ10bの全ての区画、すなわ

ちM11、M12、M13、M14・・・に対応させて演算し、あらかじめ癌組織または正常組織と判定された生体組織から上記と同様の手法によって求めた基準識別値STと比較することにより癌組織または正常組織との差異の度合いを値として求めることができ、その結果は識別差異値SSとして画像演算メモリ13に記憶される。

## [0080]

上記のようにして求められた識別差異値SSは画像演算メモリ13から出力され、通常画像メモリ9から出力される通常画像の画像信号の値と共にビデオ信号処理回路14に入力され信号処理が施されて、通常画像と蛍光画像とがそれぞれ異なる表示器15aおよび表示器15bに表示される。その他の作用については第1の実施の形態と同様である。

## [0081]

なお、上記第3の実施の形態においては、同じ矩形波形状を持つ3つの分割パルスから形成されるパルス状の励起光を生体組織1に照射する例を示したが、パルス状の励起光は3つの分割パルスから形成されるものに限らず、複数の分割パルスから形成されるものであればよく、さらにパルス形状およびピーク尖頭値等が各分割パルス毎に異なっていてもかまわない。

#### [0082]

また、上記第1から第3の実施の形態における生体組織へのパルス状の励起光の照射は必ずしも通常観察用CCD撮像素子7の垂直ブランキング期間に行う必要はないが、パルス状の励起光の照射を通常観察用CCD撮像素子7の垂直ブランキング期間に行えば、1フレーム1/60秒の期間内に蛍光像と通常像とをより高い品質で撮像することができる

図21は本発明による蛍光観察装置の第4の実施の形態を示す概略構成図であり、第1の実施の形態と共通の機能を有する構成については第1の実施の形態と同一の符号を用いて示したものである。

#### [0083]

第4の実施の形態における蛍光観察装置800は、第1の実施の形態において 撮像素子の受光面上にオンチップされたモザイクフィルタの構成を変更し、通常 像と蛍光像とを共に撮像素子10によって撮像するように構成したものであり、 内視鏡先端部200の通常観察用対物レンズ6、通常観察用CCD撮像素子7、 CCDケーブル27および画像取込部300の通常観察用A/D変換器8、通常 画像メモリ9等の通常像観察用の構成要素等は取り除かれ、その他の構成を第1 の実施の形態の構成と同様にしたものである。

[0084]

モザイクフィルタ10cは、第3の実施例において説明した図16に示されるような波長領域h1(430nm近傍から750nm近傍の間)、波長領域h2(445nm近傍から520nm近傍の間)の光をそれぞれ透過させる特性を備えた2種類のh1、h2フィルタおよび可視光(白色光)を透過させるh3フィルタが図22に拡大して示すような格子状に並んだ集合体からなるものである。区画M11における微小領域M11(1,1)にはh1フィルタ、微小領域M11(1,2)およびM11(2,1)にはh2フィルタ、微小領域M11(2,2)にはh3フィルタが対応している。

[0085]

次に、上記第4の実施の形態における作用について説明する。

[0086]

h1フィルタおよびh2フィルタを通して撮像素子10によって撮像され出力された画像信号は、A/D変換器11によってデジタル値に変換され蛍光画像h1メモリ12-1および蛍光画像h2メモリ12-2に一旦記憶された後、画像演算メモリ13に出力され画像演算メモリ13において以下のような演算処理が施される。

[0087]

すなわち、モザイクフィルタ10cの区画M11の中の4つの微小領域に対応する撮像素子10の個々の感光素子から得られる光の受光強度値を表す画像信号をそれぞれD11(1,1)、D11(1,2)、D11(2,1)、D11(2,2)とすると、

DD11=h2フィルタを透過した蛍光強度/全波長領域を透過した蛍光強度

=h2フィルタを透過した蛍光強度/h1フィルタを透過した蛍光 強度

$$= [ \{D11(1, 2) + D11(2, 1)\} / 2] / [D11(1, 1)]$$

このようにして求められた値をモザイクフィルタ10bの全ての区画、すなわちM11、M12、M13、M14・・・に対応させて演算し、あらかじめ癌組織または正常組織と判定された生体組織から求めた基準識別値STと比較することにより癌組織または正常組織との差異の度合いを値として求めることができ、その結果は識別差異値SSとして画像演算メモリ13に記憶される。

## [0088]

一方、h3フィルタを透過した可視光の強度はM11(2,2)に対応する感光素子から得られる信号電荷は、蛍光観察用A/D変換器11によりデジタル値に変換された画像信号D11(2,2)は蛍光画像h3メモリ12-3に一旦記憶され画像演算メモリ13に出力され記憶される。

## [0089]

上記のようにして求められ画像演算メモリ13に記憶された識別差異値SSと可視光によって照明された通常像を表す画像信号の値とは共にビデオ信号処理回路14に入力され信号処理が施されて通常画像と蛍光画像とがそれぞれ異なる表示器15aおよび表示器15bに表示される。その他の作用については第1の実施の形態と同様である。

#### [0090]

また、上記第4の実施の形態において、モザイクフィルタ10cをオンチップした撮像素子10を図23に示すように内視鏡先端部200に配置し、蛍光観察用対物レンズ4によって結像された蛍光像を、蛍光像イメージファイバ26を介さずに撮像素子10によって直接撮像するようにすることもできる。なお、上記生体組織1の像を撮像する光学系は、撮像素子10を内視鏡先端部200に容易に収容できるようにするために、蛍光観察用対物レンズ4によって伝播される生体組織1の像をプリズム31によって略90度折り曲げて撮像素子10上に結像させるように構成されている。

[0091]

図24は本発明による蛍光観察装置の第5の実施の形態を示す概略構成図であり、第1の実施の形態と共通の機能を有する構成については第1の実施の形態と同一の符号を用いて示したものである。

[0092]

第5の実施の形態における蛍光観察装置800は、励起光光源17として量子井戸構造InGaN半導体レーザ(発光層InGaN/InGaN)を10本備え、また通常観察用CCD撮像素子7が内視鏡先端部200に容易に収容できるように、生体組織1の像を伝播させる光路をプリズム41によって略90度折り曲げて通常観察用CCD撮像素子7上に結像させるようにしたものであり、その他の構成は第1の実施の形態の構成と同様である。

[0093]

なお、10本の半導体レーザから構成される励起光光源17は、図25に示すように各半導体レーザ42の射出口にマイクロレンズ43が装着され、各半導体レーザ42から射出された励起光Leをマイクロレンズ43によって平行光束として射出するものである。そして、この平行光束として射出された励起光Leは励起光集光レンズ21によって集光され励起光ライトガイド25-2の端面Riに入射される。

[0094]

次に、上記第5の実施の形態における作用について説明する。

[0095]

上記第1から第4の実施の形態においては、コントロール部16によって半導体レーザをパルス駆動させ、1/60秒周期でパルス状の励起光Leを照射する例を示したが、第5の実施の形態においては半導体レーザをパルス駆動させずに、すなわちQスイッチ等の手法により連続最大出力(連続最大定格出力)を超える出力を発生させるパルス駆動は行わずに、連続発振駆動(以後CW駆動と呼ぶ)させることにより連続最大出力以内の出力でレーザを発振させている状態と、レーザの発振を停止させている状態とを交互に作り出すことにより(またはCW駆動のON/OFFを行うことにより)パルス状の励起光を発生させている。

## [0096]

第5の実施の形態の蛍光観察装置は図26に示すタイミングチャートに従ってコントローラ16により制御されており、白色光光源19から発せられた白色光(可視光)はフレーム1の期間において約1/30秒間生体組織1を照射し、この白色光Whにより照明された通常像を受光した通常観察用CCD撮像素子7からはフレーム2の期間において受光した蛍光像が画像信号として読み出される。

## [0097]

一方、励起光光源17から発せられたCW駆動による励起光はフレーム2の期間において約1/30秒間生体組織1を照射し、この励起光Leの照射によって生体組織1から発生した蛍光は、モザイクフィルタ10aがオンチップされた蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面上に結像され露光されて、蛍光観察用高感度撮像素子10の感光部に信号電荷として蓄積される。励起光Leのパルス状の照射が終了すると、感光部に蓄積された信号電荷はフレーム3の期間内に蛍光観察用高感度撮像素子10を構成する回路によって電気的な画像信号に変換されて読み出される。

## [0098]

このように白色光Whと励起光Leとを約1/30秒間づつ生体組織1に交互 に照射することにより蛍光像および通常像を1フレーム/(1/15)秒の動画 像として撮像することができる。その他の作用は第1の実施の形態と同様である

#### [0099]

また、蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面にオンチップされたモザイクフィルタ10aの代わりに、波長領域h1(430nm近傍から445nm近傍の間)、波長領域h2(445nm近傍から520nm近傍の間)、波長領域h3(520nm近傍から750nm近傍の間)の光をそれぞれ透過させる、モザイクフィルタ10aと同等の波長透過特性を備えた扇形状のh1、h2およびh3フィルタを120度分づつ結合させた図27に示すような回転フィルタ44を、図28に示すようにモータ45の回転軸に取り付けて蛍光観察用高感度撮像素子10と蛍光用集光レンズ23との間に配置し、1/30秒で一回転する速さで回

転させることにより、図26のタイミングチャートのフレーム2、フレーム4等 の偶数フレームのときに蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面に入射する蛍光 を時分割的に分光し撮像することもできる。

## [0100]

また、回転フィルタ44の代わりに、上記と同様の波長透過特性を備えた扇形状のh1、h2およびh3フィルタをそれぞれ60度分づつ結合させ、さらに可視光を透過させる半円状のh4フィルタを結合させた図29に示すような回転フィルタ44′をモータ45に取り付け蛍光観察用高感度撮像素子10と蛍光用集光レンズ23との間に配置し1/15秒で一回転する速さで回転させることにより、図26のタイミングチャートのフレーム2、フレーム4等の偶数フレームのときに蛍光観察用高感度撮像素子10の受光面に入射する蛍光をh1、h2およびh3フィルタによって時分割的に分光し蛍光像を撮像する共に、フレーム1、フレーム3等の奇数フレームのときにh4フィルタによって可視光の波長領域を透過させ通常像を撮像することもできる。なお、上記の場合には通常像を撮像するための通常観察用対物レンズ6、通常観察用CCD撮像素子7等の構成要素は不要となり、回転フィルタ44′中のh4フィルタを通して蛍光観察用高感度撮像素子10によって撮像され出力された通常像を表す画像信号は通常観察用A/D変換器8に入力され通常画像メモリ9を経由してビデオ信号処理回路14に出力される。

## [0101]

図30は本発明による蛍光観察装置の第6の実施の形態の概略構成図であり、 第5の実施の形態と共通の機能を有する構成については第5の実施の形態と同一 の符号を用いて示したものである。

#### [0102]

第6の実施の形態における蛍光観察装置の光源部100には、モータ46の回転軸に固定された光源回転フィルタ47が励起光集光レンズ21と励起光光源17との間に配設されており、その他の構成は第5の実施の形態と同様であるなお、光源回転フィルタ47は、430nm近傍から750nm近傍の間の光を透過させるf1フィルタと光を遮断するf2フィルタとが図31に示すように

半円状に180度分づつ結合されたものであり、モータ46により1/15秒で 1回転する速度で回転している。

[0103]

次に、上記第6の実施の形態における作用について説明する。

[0104]

上記第5の実施の形態においては、10本のInGaN半導体レーザからなる励起光光源17をCW駆動させることにより連続最大出力以内でレーザを発振させている状態と、レーザの発振を停止させている状態とを交互に作り出すことにより(またはCW駆動のON/OFFを行うことにより)パルス状の励起光を発生させていたが、第6の実施の形態においては10本のInGaN半導体レーザを常にCW駆動させ、すなわちCW駆動のON/OFFをせず常にONの状態で駆動させ、光源回転フィルタ47を1/15秒で1回転させることにより、パルス状の励起光を発生させている。

[0105]

そして光源部100の白色光光源19および励起光光源17は、前記と同様に図26に示すタイミングチャートに従ってコントローラ16により制御され、白色光光源19から発せられた白色光Whはフレーム1の期間を含む奇数フレームにおいて約1/30秒間生体組織1を照射し、一方、励起光光源17から常にCW駆動により射出されてる励起光は光源回転フィルタ47によりフレーム2の期間を含む偶数フレームにおいて約1/30秒間生体組織1を照射する。

[0106]

このように白色光Whと励起光Leとを交互に約1/30秒間づつ生体組織1 に照射することにより蛍光像および通常像を1フレーム/(1/15)秒の動画 像として撮像することができる。その他の作用は第5の実施の形態と同様である

[0107]

図32は本発明による蛍光観察装置の第7の実施の形態の概略構成図であり、 第1の実施の形態と共通の機能を有する構成については第1の実施の形態と同一 の符号を用いて示したものである。

## [0108]

第7の実施の形態における蛍光観察装置800は、第1の実施の形態における 白色光Whを生体組織1に照射するための白色光光源等の構成要素と通常像を撮 像する通常観察用CCD等の構成要素とを取り除いた構成からなる。

## [0109]

次に、上記第7の実施の形態における作用について説明する。

#### [0110]

上記第1から第6の実施の形態においては、パルス状の励起光Leを生体組織1に照射していたが、第7の実施の形態においては図33のタイミングチャートに示すように励起光光源17の半導体レーザを常にCW駆動させることにより、すなわちCW駆動のON/OFFを行うことなく、かつ上記第6の実施の形態のように半導体レーザから発生した励起光を間欠的に遮断することなく連続状の励起光を生体等の試料に照射するものであり、蛍光像のみが撮像され表示される。その他の作用については第1の実施の形態と同様である。

## [0111]

なお、前記第1から第7の各実施の形態においては、活性層がInGaN/InGaN/InGaN多重量子井戸構造のInGaN半導体レーザを励起光光源として用いた例を主に示したが、上記半導体レーザとしてその他のInGaN系の半導体レーザあるいはGaN系の半導体レーザを用いても同様の効果を得ることができる。

#### [0112]

また、前記半導体レーザとしてGaNブロードエリア型半導体レーザやGaN面発光型半導体レーザを用いてもよい。これらの半導体レーザを用いることにより安価で高出力な励起光光源を得ることができる。また、1個の半導体レーザで出力が不足する場合は、複数のレーザ発光点を持つアレイ型半導体レーザを用いたり、第5の実施の形態に示したように複数個の半導体レーザを並列に駆動して所望の出力を得ることもできる。

## [0113]

また、前記第1の実施の形態において説明した温調方式は、その他の各実施の 形態にも適用することができ同様の効果を得ることができる。 [0114]

また、前記実施の形態においては、本発明による蛍光観察装置を内視鏡へ適用し癌組織を診断する例を主に説明したが、本発明による蛍光観察装置は手術用顕微鏡およびコルポスコープ等に適用することもでき癌組織以外の病変組織の診断にも応用することができる。

[0115]

上記のように本発明によれば、半導体レーザの構成材料およびその駆動方式の 設定等を最適化することにより、高出力な励起光を照射することができる光源を 備えた蛍光観察装置を小型化および低価格化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成図

【図2】

半導体レーザの特性を示す図

【図3】

半導体レーザの内部構造を示す図

【図4】

測定波長領域および生体組織から発生する蛍光のプロファイルを示す図

【図5】

モザイクフィルタ10aの構造を示す図

【図6】

励起光と白色光の照射のタイミングを示すタイミングチャート図

【図7】

- (a) パルス幅0.5 mmで半導体レーザを駆動する条件を示した図
- (b) ピーク尖頭値200mWで半導体レーザを駆動する条件を示した図

【図8】

転位の温度依存性を示した図

【図9】

モザイクフィルタ10aの拡大図

【図10】

光源をペルチェ素子で冷却する構成とした図

【図11】

本発明の第2の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成図

【図12】

LED光出力値、連続最大出力値およびピーク尖頭値の関係を示す図

【図13】

円盤形状のフィルタの構造を示す図

【図14】

半導体レーザの温調手段の詳細を示す図

【図15】

第3の実施の形態の概略構成を示す図

【図16】

波長領域h1と波長領域h2とを示す図

【図17】

モザイクフィルタ10bの構成を示す図

【図18】

励起光と白色光の照射のタイミングを示すタイミングチャート図

【図19】

連続最大出力値と分割パルスのピーク尖頭値との関係を示す図

【図20】

モザイクフィルタ10bの拡大図

【図21】

本発明の第4の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成を示す図

【図22】

モザイクフィルタ10cの拡大図

【図23】

撮像素子を内視鏡先端部に配置した構造を示す図

【図24】

- 本発明の第5の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成を示す図 【図25】
- 10本の半導体レーザから構成される励起光光源の構造を示す図【図26】
- 励起光と白色光の照射のタイミングを示すタイミングチャート図 【図 2 7】
- 3つのフィルタからなる回転フィルタの構成を示す図 【図28】
- 回転フィルタが配置される位置を示す図
- 4つのフィルタからなる回転フィルタの構成を示す図 【図30】
- 本発明の第6の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成を示す図 【図31】
- 光源回転フィルタの構成を示す図

【図32】

【図29】

本発明の第7の実施の形態による蛍光観察装置の概略構成を示す図 【図33】

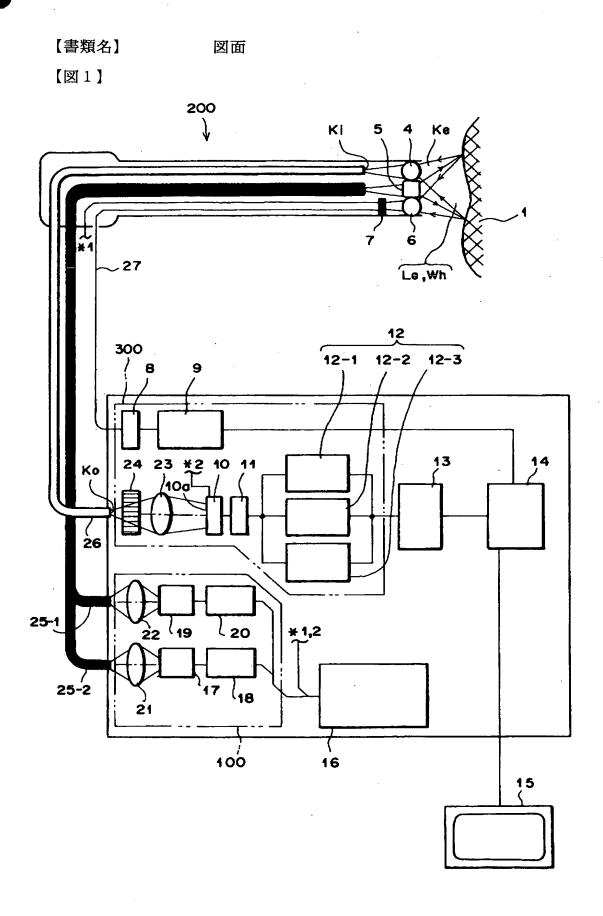
励起光照射のタイミングを示すタイミングチャート図

## 【符号の説明】

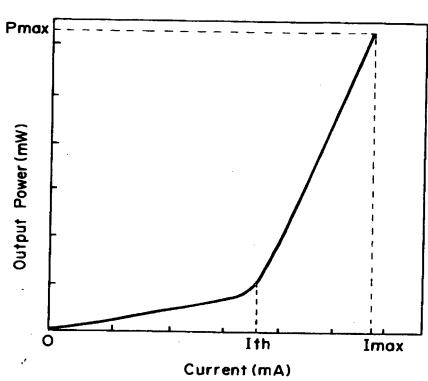
- 1 試料
- 4 蛍光観察用対物レンズ
- 5 照明レンズ
- 6 通常観察用対物レンズ
- 7 通常観察用CCD
- 8 通常観察用A/D変換器
- 9 通常画像メモリ
- 10 蛍光観察用高感度撮像素子
- 11 蛍光観察用A/D変換器

## 特2000-114702

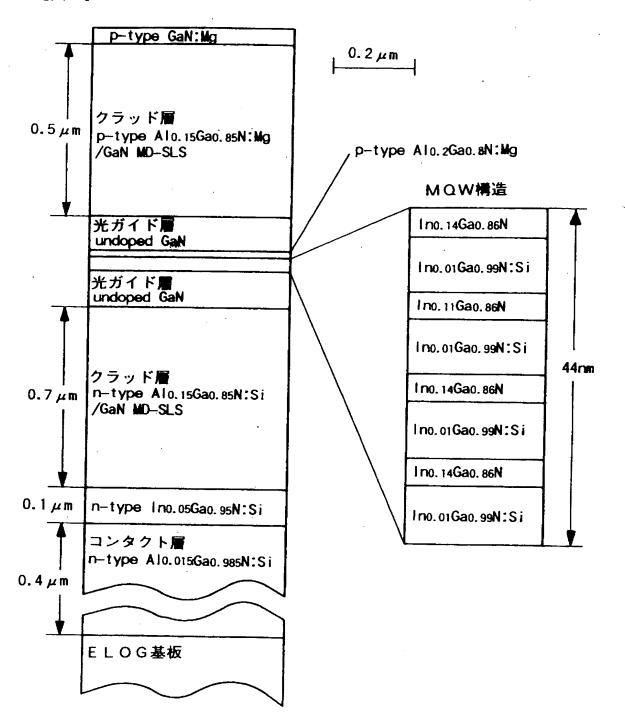
- 12 蛍光画像メモリ
- 13 画像演算メモリ
- 14 ビデオ信号処理回路
- 15 表示部
- 16 コントロール部
- 17 励起光光源
- 18 LD電源
- 19 白色光光源
- 20 白色光電源
- 21 励起集光レンズ
- 22 白色集光レンズ
- 23 蛍光用集光レンズ
- 24 励起光カットフィルタ
- 25-1 白色光ライトガイド
- 25-2 励起光ライトガイド
- 26 蛍光像イメージファイバ
- 27 ССDケーブル
- 100 光源部
- 200 内視鏡先端部
- 300 画像取込部
- Wh白色光
- Le 励起光
- Ki 端面
- Ko 端面





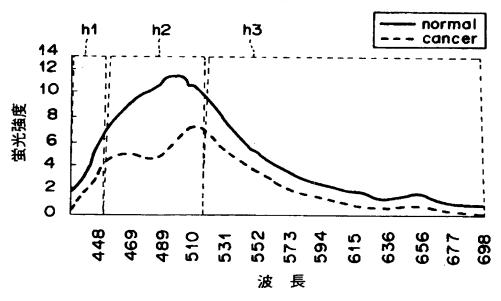


【図3】

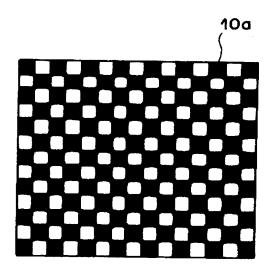


【図4】

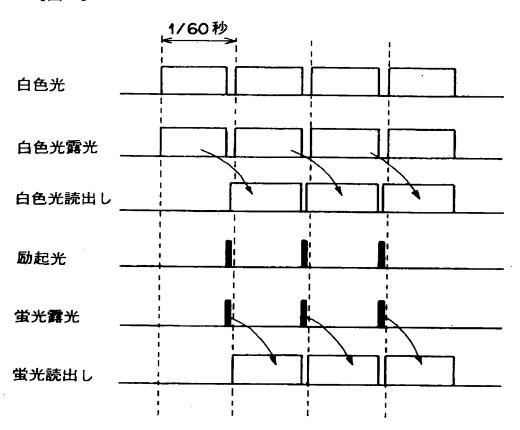


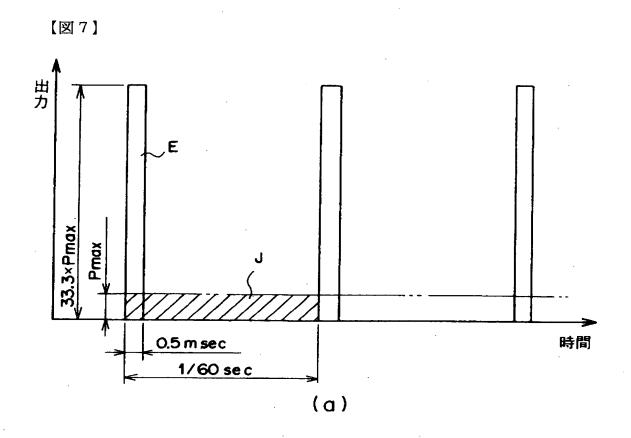


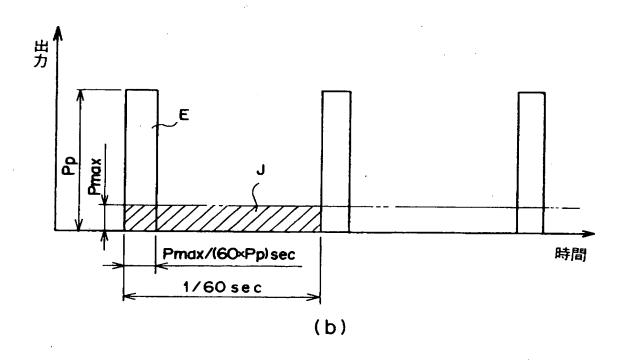
【図5】



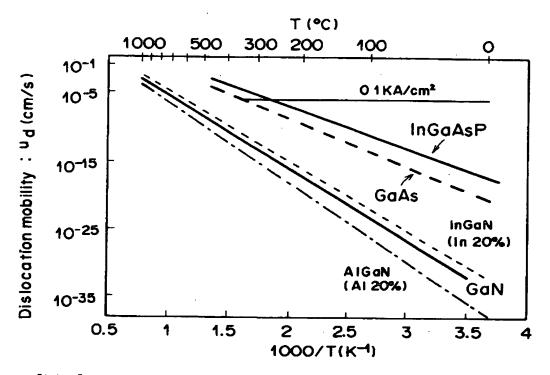




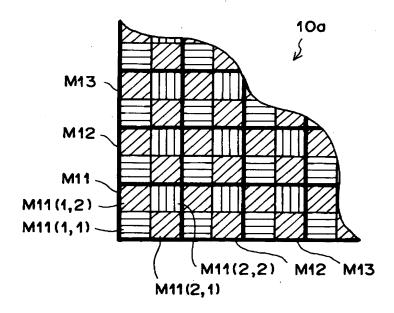




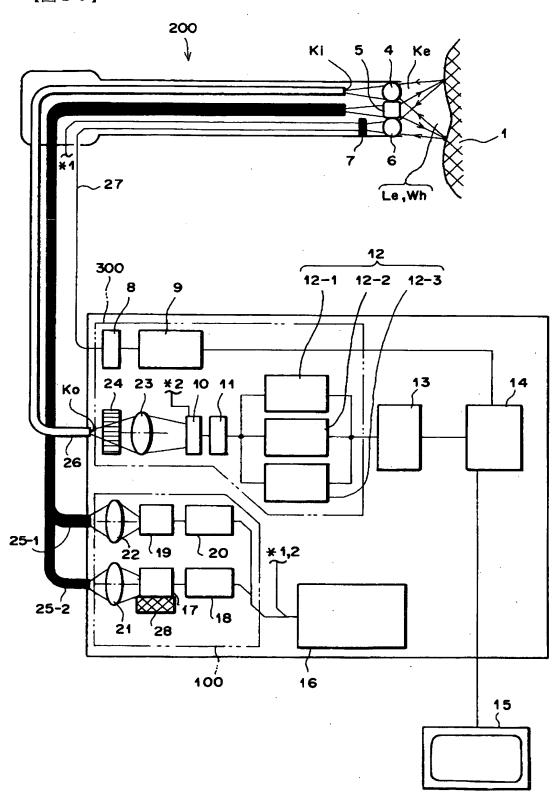
【図8】



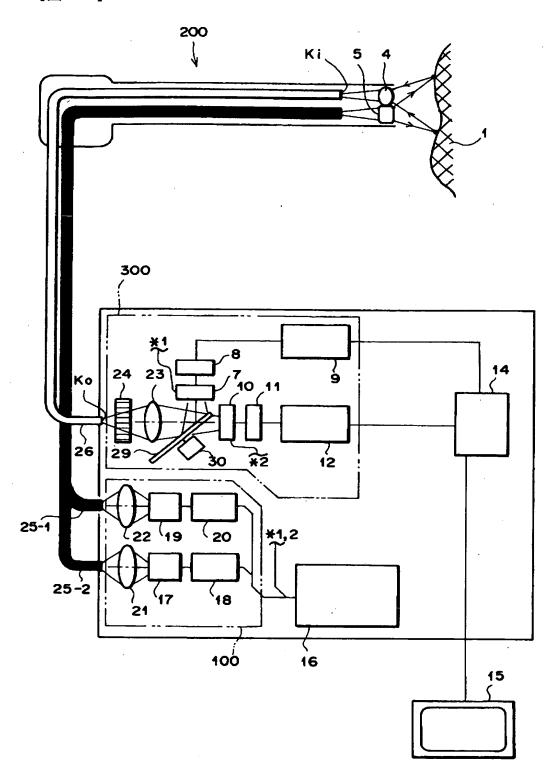
【図9】



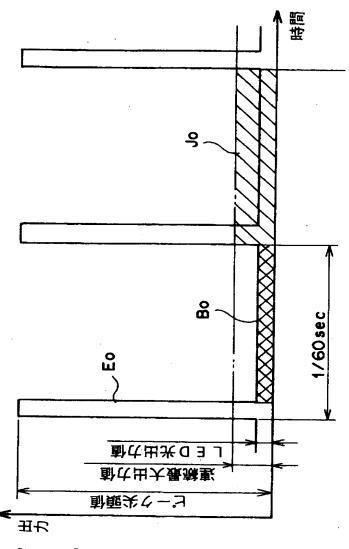
【図10】



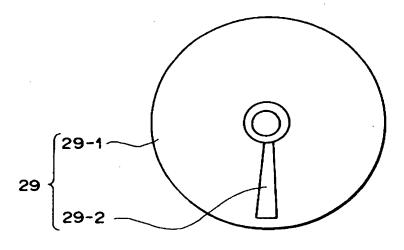
【図11】



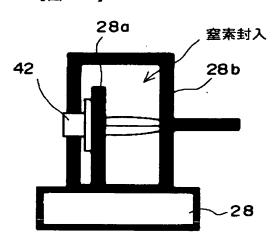
【図12】



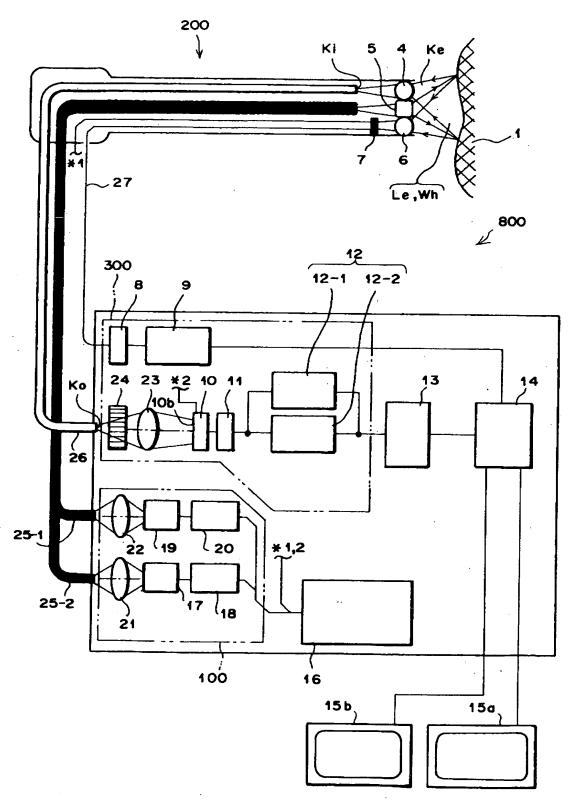
【図13】



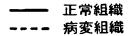


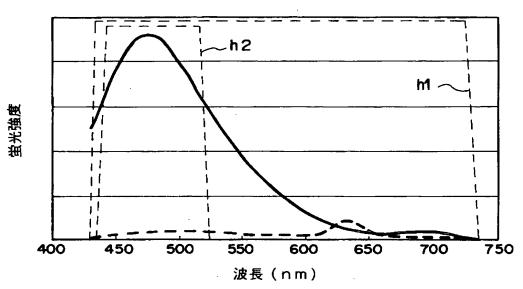


【図15】

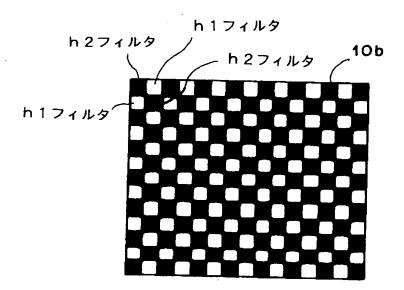


【図16】

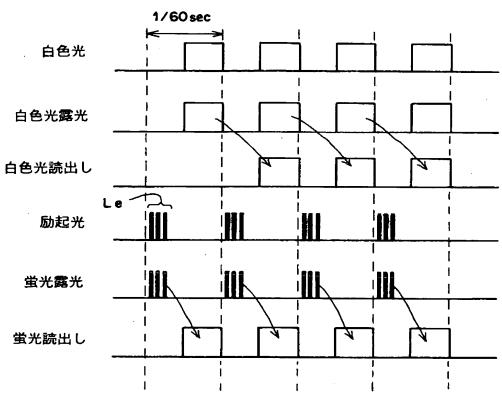




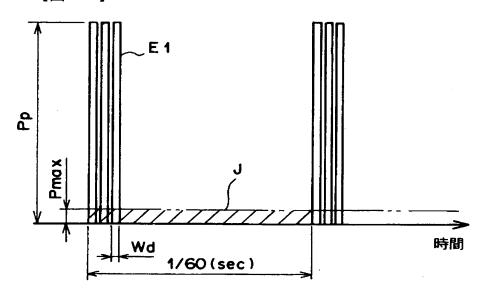
【図17】



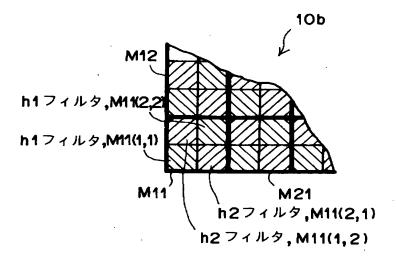




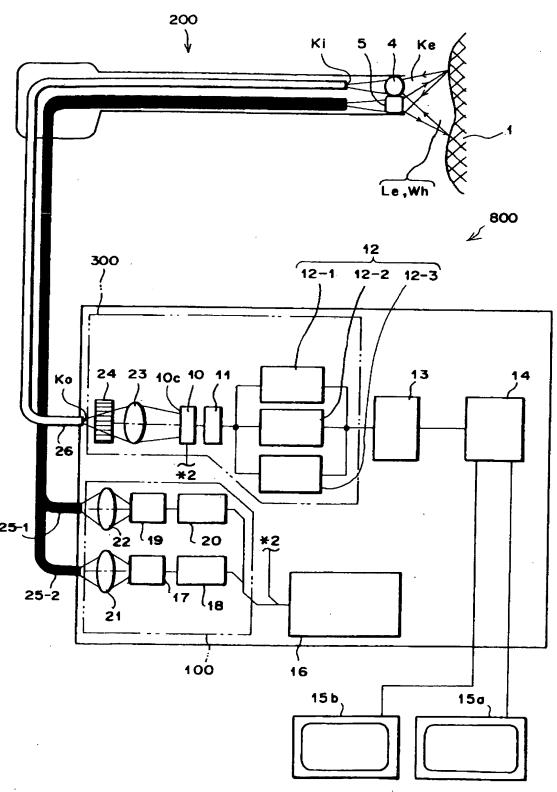
【図19】



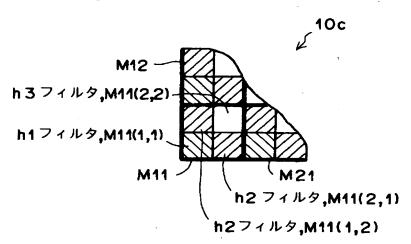
## 【図20】



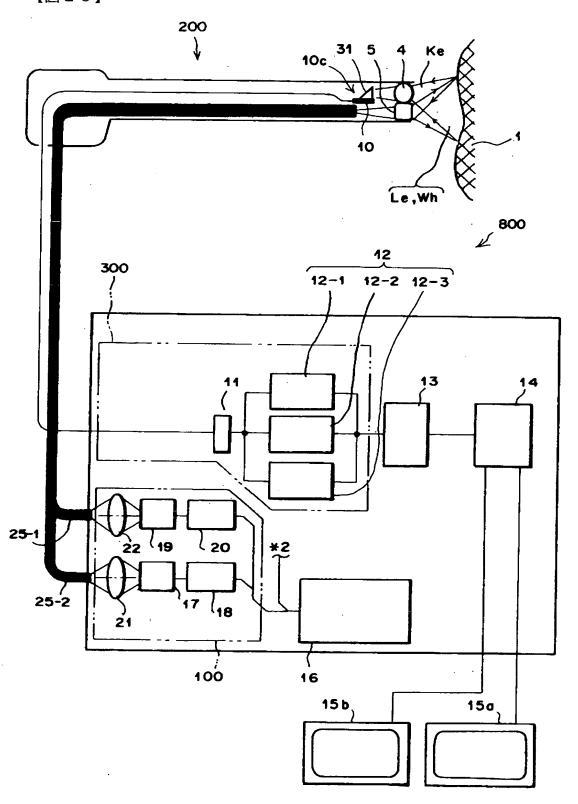
【図21】



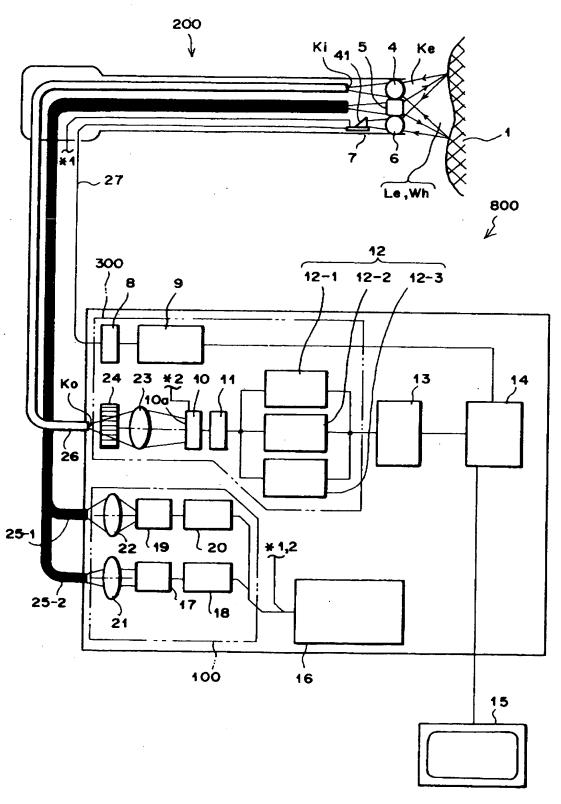




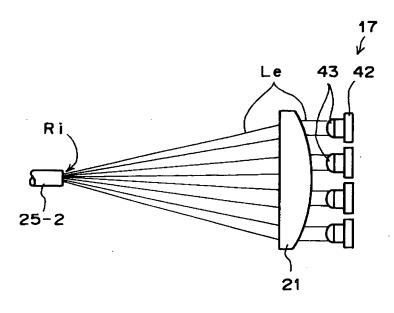
【図23】



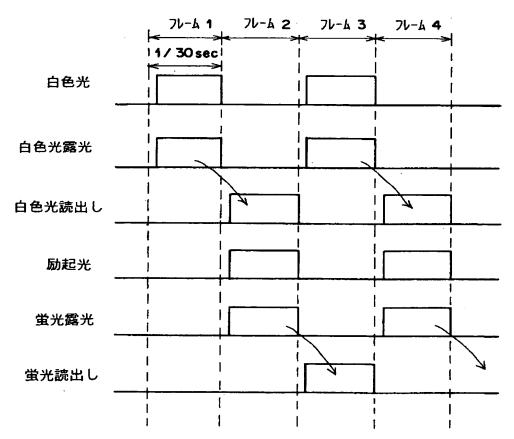
【図24】



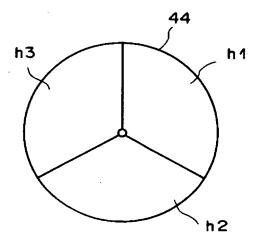
【図25】



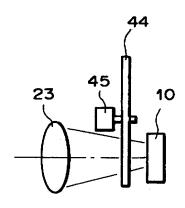
【図26】



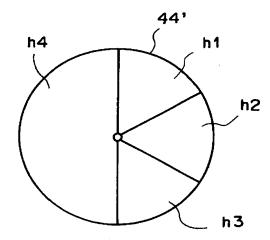
【図27】



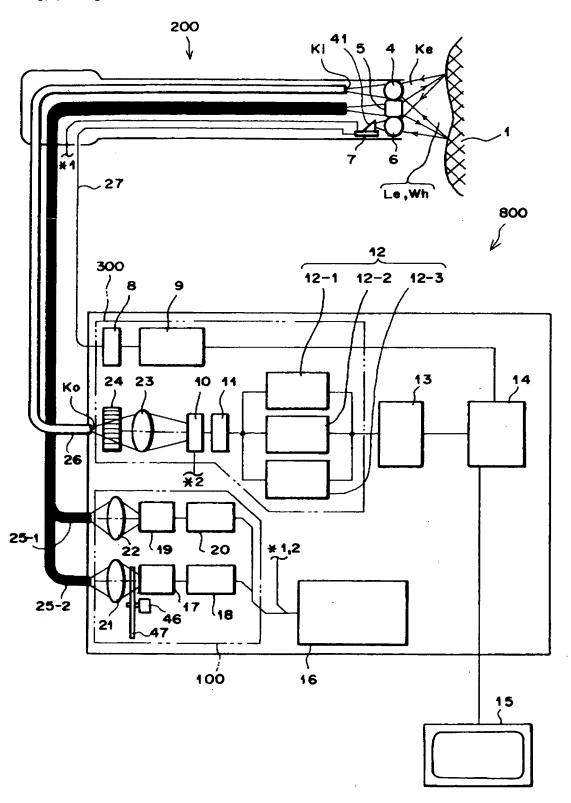
【図28】



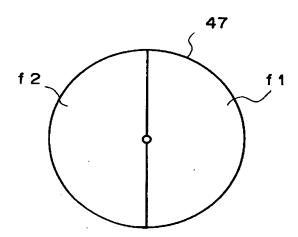
【図29】



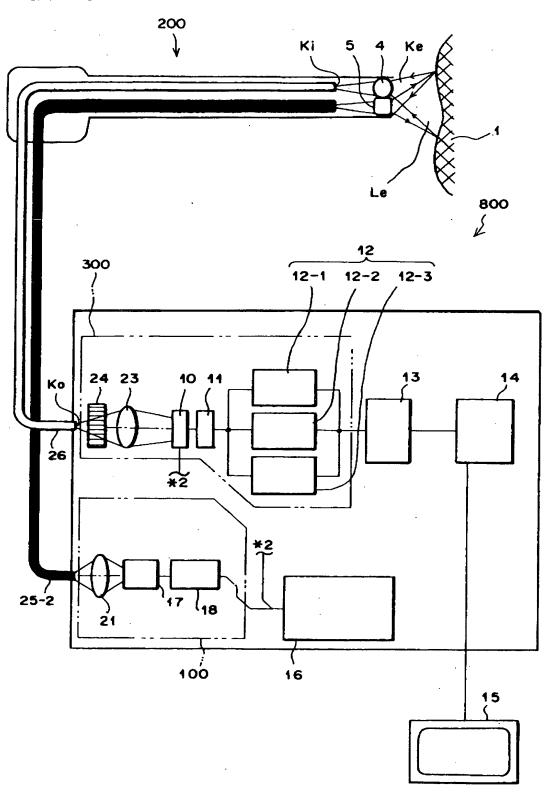
【図30】



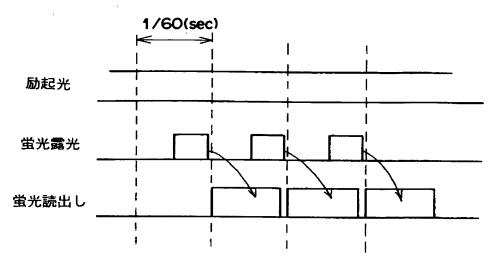
【図31】



【図32】







【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 蛍光観察装置の光源において、半導体レーザの構成材料およびその駆動方式の設定を最適化することにより、強度の高い励起光を発生させる。

【解決手段】 励起光光源17から発せられた励起光Leを生体組織1に照射する励起光照射手段200と、この励起光の照射により生体組織1から発生した蛍光を測光する蛍光測光手段300とを備えてなる蛍光観察装置において、励起光光源17にGaN系の半導体レーザを用いるようにする。

【選択図】

図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-114702

受付番号

50000479394

書類名

特許願

担当官

第四担当上席

0093

作成日

平成12年 4月24日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 4月17日

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

. 100073184

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

佐久間 剛

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

´ 氏 名

富士写真フイルム株式会社